

# Geophysical Methods

## Seismic Method

Reflective index

- By velocity we can find the type of material
- By intercept time we can find the thickness of layer

## Electrical Methods

Materials' resistivity

- By measuring the resistance we can find out what a layer is consists of

## Electromagnetic Methods

Conductivity of materials

- By induced current field properties we can find out what it is

# Limitations

- **Limited Resolution:** Seismic imaging resolution is generally lower compared to other methods, making it challenging to detect small-scale features or subtle variations in subsurface properties.
- **Attenuation Effects:** Seismic waves can lose energy as they propagate through the subsurface, limiting penetration depth and resolution, particularly in highly attenuative materials.
- **Surface Accessibility:** Seismic surveys are often conducted using surface-based equipment, which may be impractical or costly in areas with difficult terrain or surface obstructions.
- **Interpretation Complexity:** Interpreting seismic data requires expertise and can be complex, especially in areas with complex geological structures or where seismic reflections are ambiguous.

- **Depth Resolution:** Electrical methods may have limited depth resolution, particularly in heterogeneous subsurface conditions where electrical properties vary rapidly with depth.
- **Near-Surface Effects:** Near-surface variations in soil properties and surface infrastructure (e.g., buildings, roads) can affect electrical measurements and complicate interpretation.
- **Electrode Placement:** Achieving optimal electrode configurations can be challenging, especially in urban or densely vegetated areas, which may result in reduced data quality and interpretation uncertainty.
- **Temperature and Moisture Effects:** Changes in temperature and moisture content can affect electrical conductivity measurements, leading to inaccuracies in interpretation.

- **Depth Resolution:** The resolution of electromagnetic methods is often limited by the wavelength of the electromagnetic waves, which can restrict their ability to detect small-scale subsurface features.
- **Conductivity Variations:** Electromagnetic methods are sensitive to variations in subsurface electrical conductivity, but interpretation may be complicated by factors such as lateral changes in conductivity and the presence of conductive near-surface materials.
- **Cultural Interference:** Electromagnetic surveys can be affected by cultural interference from power lines, metal objects, and other electromagnetic sources, particularly in urban areas.
- **Depth Penetration:** The depth penetration of electromagnetic methods varies depending on the frequency and conductivity of the subsurface materials, with higher frequencies generally providing shallower penetration.

## EM wave in a medium

An electric field  $E$  applied to a (homogeneous isotropic) material produces a movement of the charges in the medium. The associated current flow  $J$  [amps/m<sup>2</sup>] is given by (in general this relation is vectorial)

$$J = \sigma E + \varepsilon \frac{dE}{dt}$$

Conduction current (ions moving...)

Displacement current (re-orientation of molecules)

where  $\sigma$  is the conductivity [siemens/m], and  $\varepsilon$  the dielectric constant.

14

## EM wave in a medium

$$J = \sigma E + \varepsilon \frac{dE}{dt}$$

For a sinusoidal wave  $E = E_0 \cos(2\pi f_0 t)$

$$J = \sigma E_0 \cos(2\pi f_0 t) + \varepsilon 2\pi f_0 E_0 \sin(2\pi f_0 t)$$

Conductivity Meters  
and  
Metal Detector

$$f \ll \frac{\sigma}{2\pi\varepsilon}$$

$$f \gg \frac{\sigma}{2\pi\varepsilon}$$

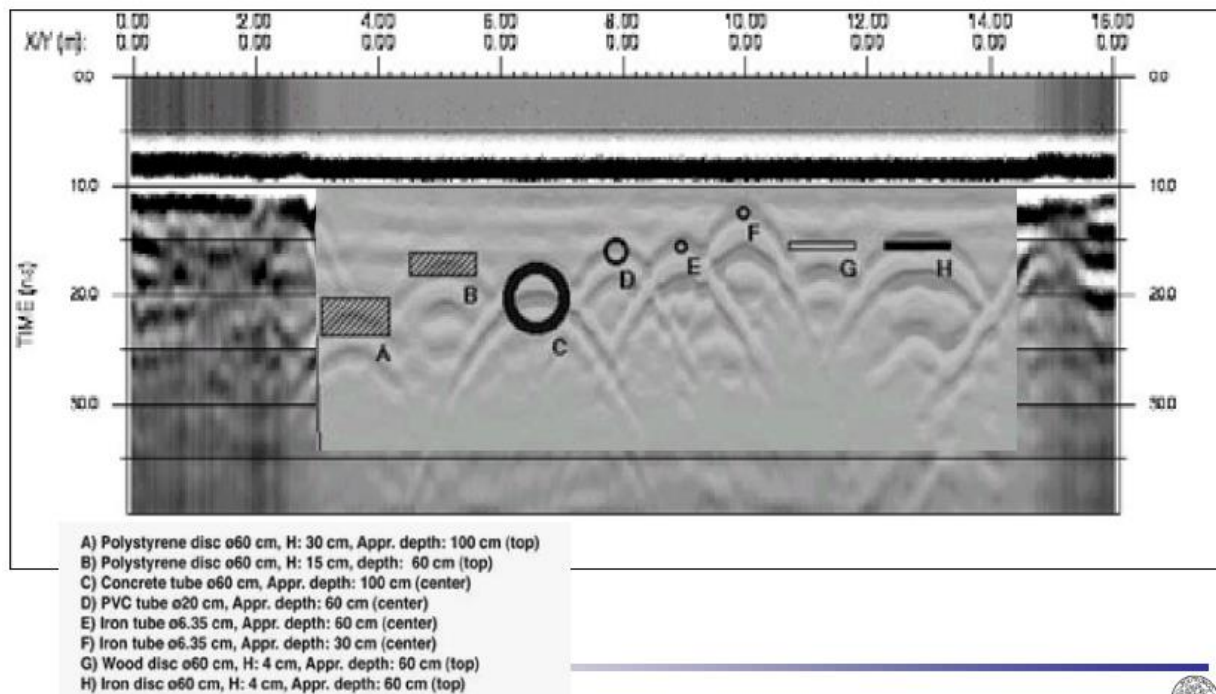
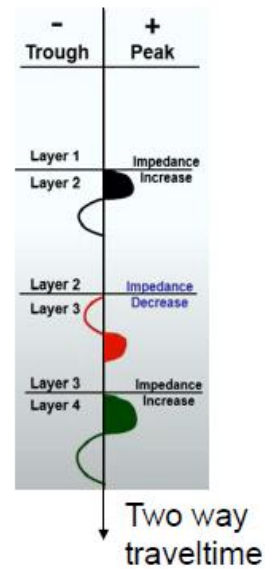
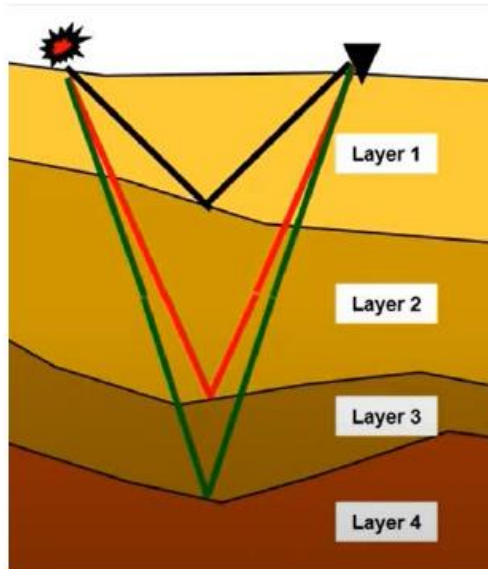
Ground  
Penetrating  
Radar

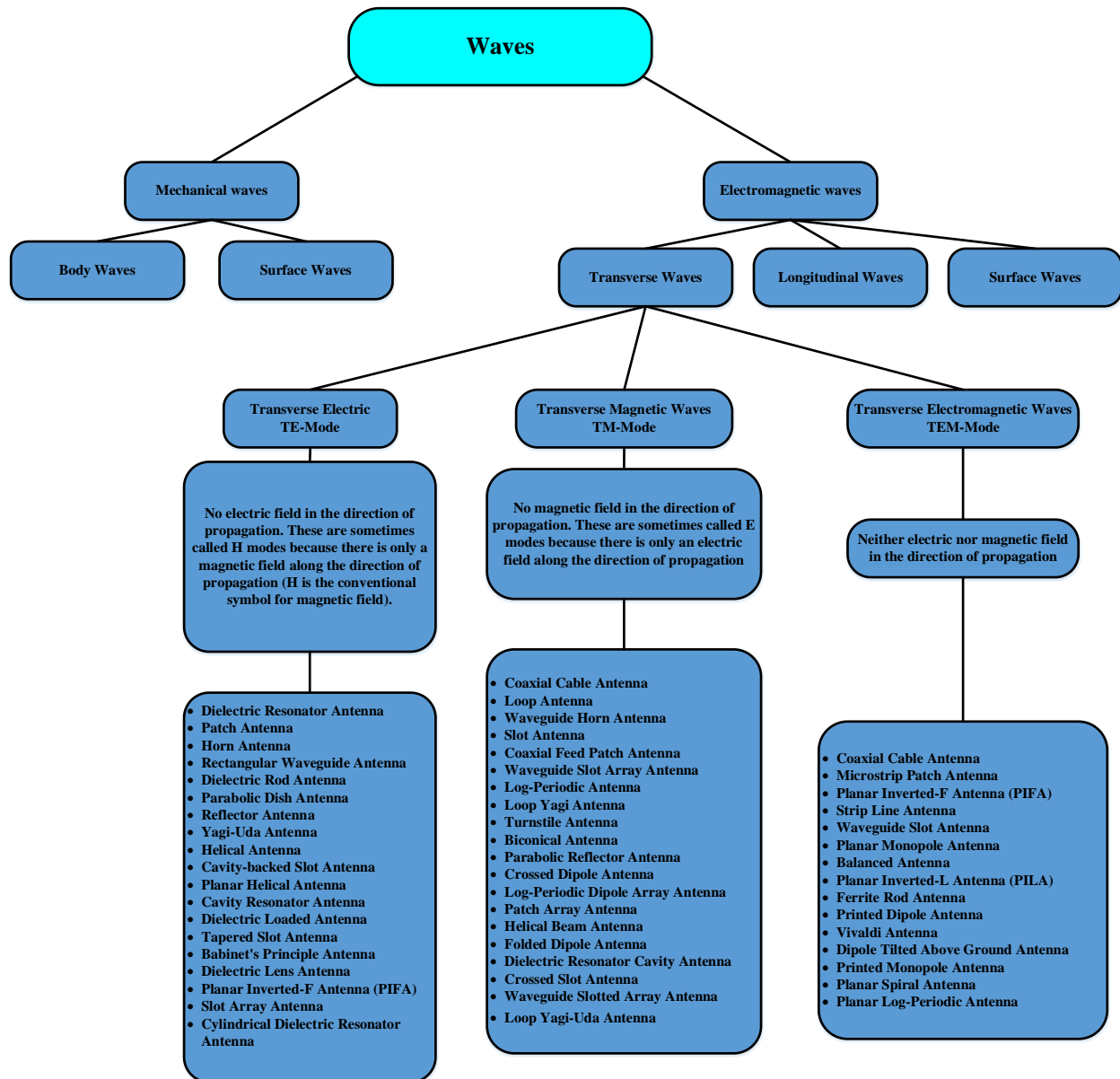
Depending on the frequency, the first and/or the second term become predominant, and so the associated variable,  $\sigma$  or  $\varepsilon$

The “transition” frequency is around 10MHz

17

## Seismic trace (recording of one geophone)





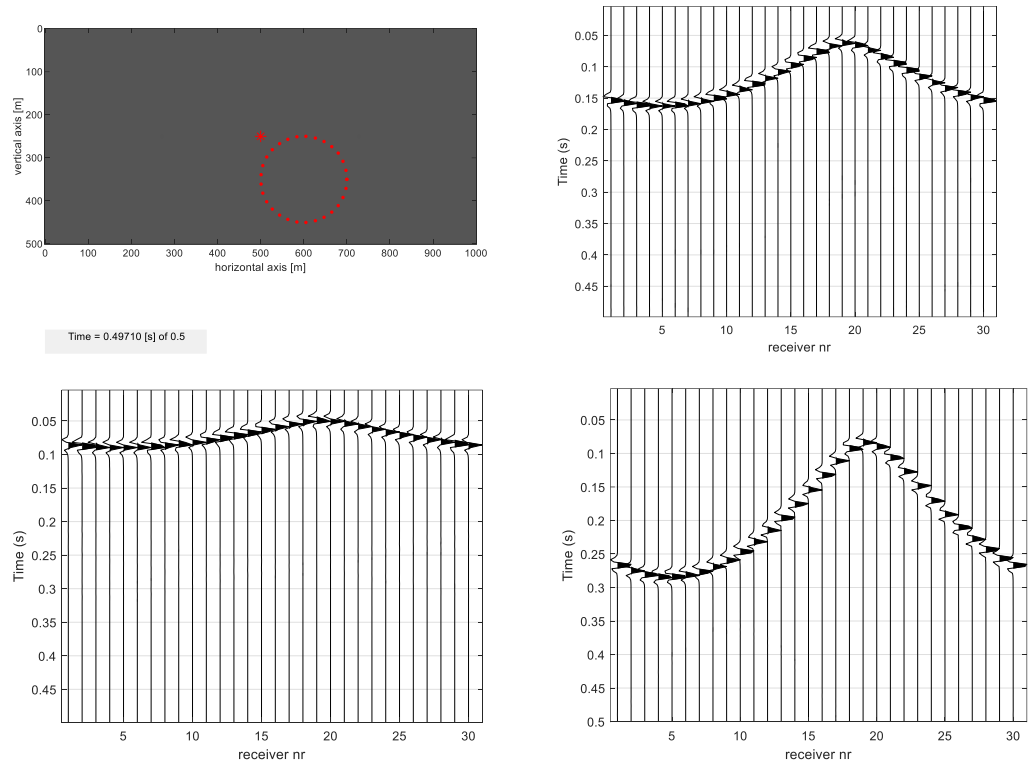


Project 1

Example 1:

changing source/receiver position, source type, velocity values

Aim:



Example 2:

Aim:

Example 3:

Aim:

Example 4:

Aim:

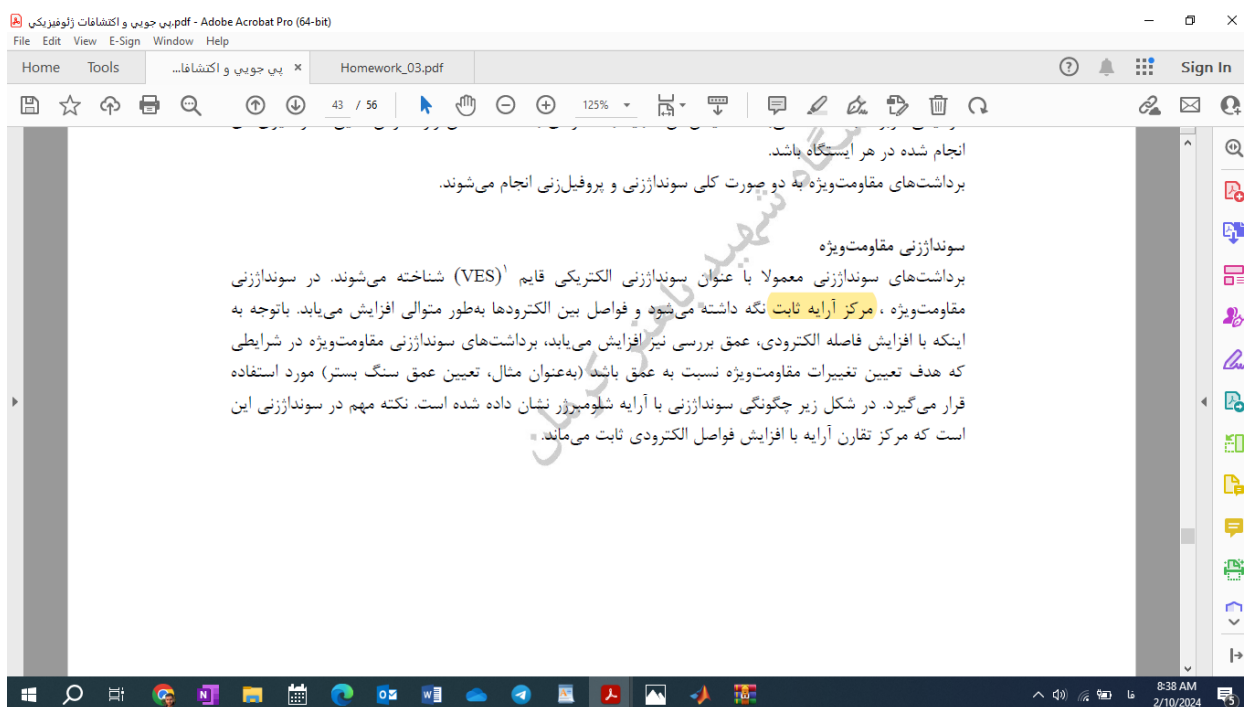
Example 5:

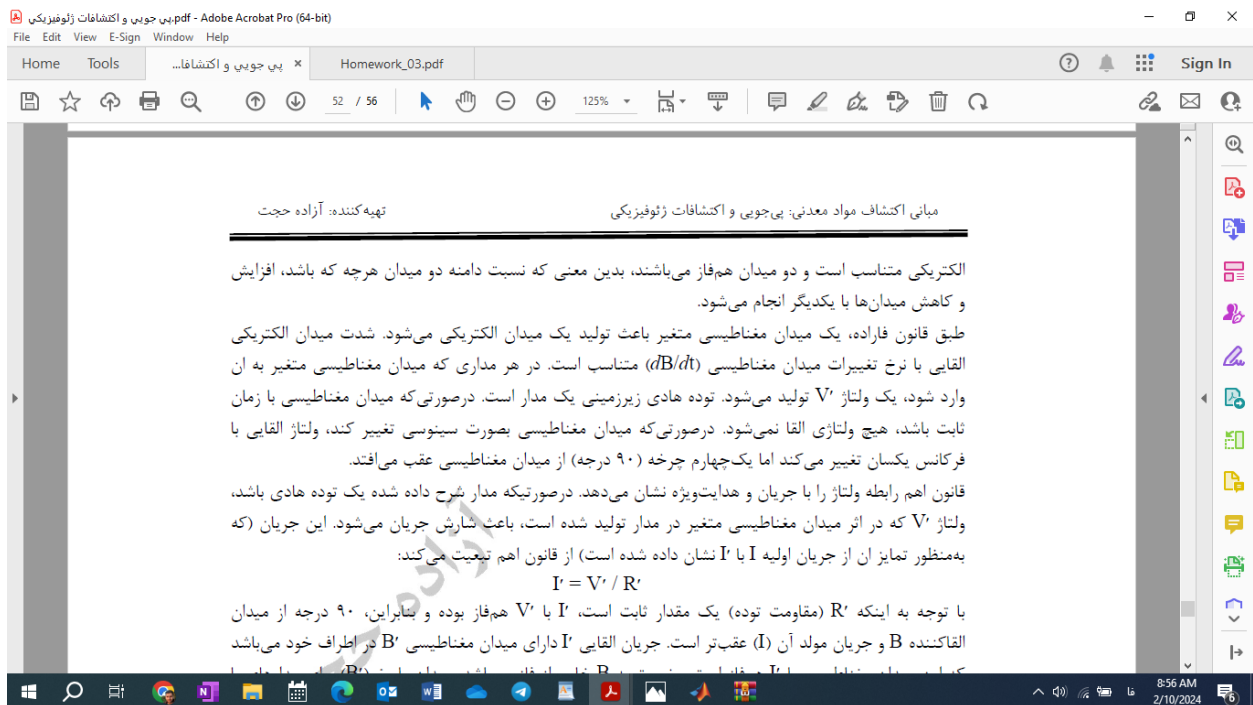
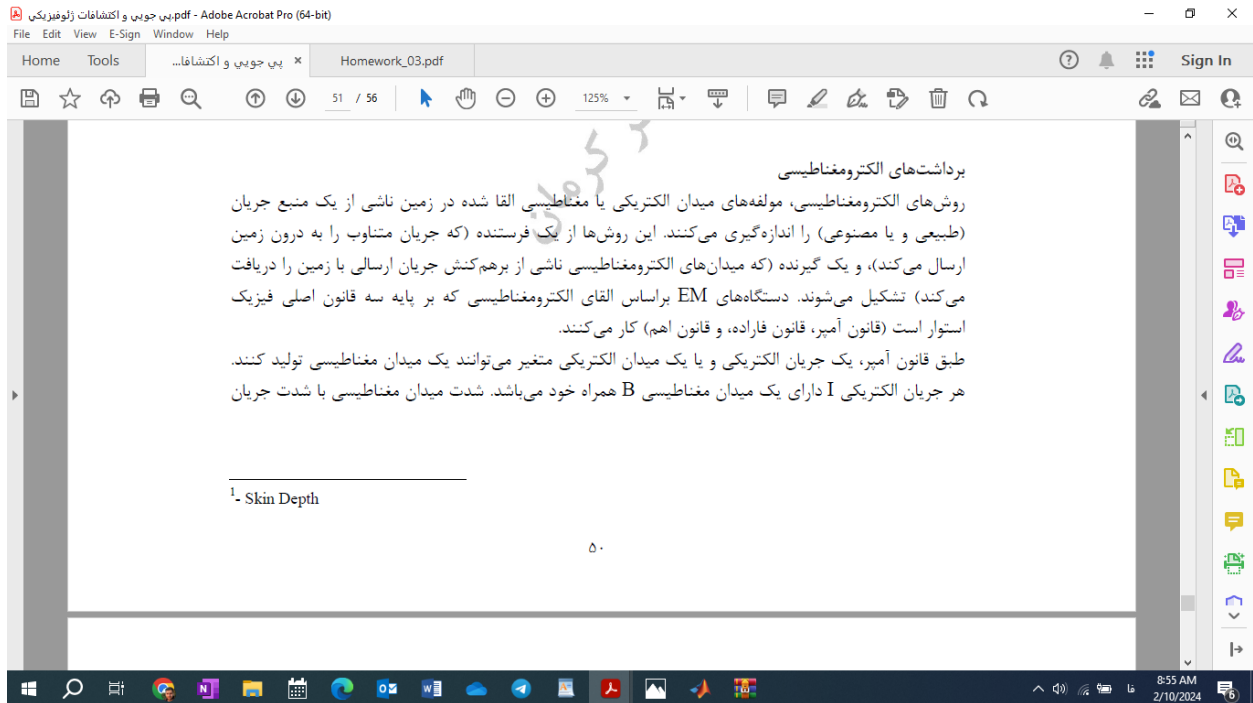
Aim:

Example 6:
Aim:

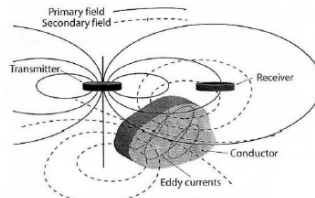
Project 2
Aim:

Project 3
Aim





با توجه به اینکه  $R'$  (مقاومت توده) یک مقدار ثابت است،  $I'$  با  $V'$  هم فاز بوده و بنابراین،  $90^\circ$  درجه از میدان القاکننده  $B$  و جریان مولد آن ( $I$ ) عقب تر است. جریان القایی  $I'$  دارای میدان مغناطیسی  $B'$  در اطراف خود می باشد که این میدان مغناطیسی با  $I'$  هم فاز است و نسبت به  $B$  خارج از فاز می باشد. میدان پاسخ ( $B'$ ) برای مدارهای با هدایت ویژه بسیار بالا (مانند لوله های فلزی و کانسارها) تا  $180^\circ$  درجه از میدان فرستنده ( $B$ ) عقب می افتد. مولفه های اصلی برداشت های القای الکترومغناطیسی در شکل زیر نشان داده شده است. یک فرستنده (معمولاً یک سیم پیچ) به منبع جریان متناوب (ژنراتور) متصل می شود. طبق قانون آمپر، جریان عبوری از فرستنده، یک میدان مغناطیسی متغیر تولید می کند. این میدان مغناطیسی تولید شده توسط فرستنده، در بالا و پایین زمین منتشر می شود (خطوط سیاه در شکل). این میدان، میدان اولیه<sup>1</sup> نامیده می شود. گیرنده (یک سیم پیچ) نیز در فاصله معین از فرستنده قرار دارد. طبق قانون فاراده، یک ولتاژ  $V_p$  (پ نشان دهنده Primary) در گیرنده القا می شود. در صورتی که یک توده رسانای الکتریکی در نزدیکی و یا بین فرستنده و گیرنده وجود داشته باشد، طبق قانون فاراده یک ولتاژ متناوب در اثر میدان مغناطیسی اولیه در آن القا می شود. با توجه به اینکه توده رسانا دارای مقاومت  $R$  می باشد، طبق قانون اهم ولتاژ القایی یک جریان متناوب (eddy currents) را در توده ایجاد می کند. این جریان با خطوط خاکستری رنگ در شکل نشان داده شده است. طبق قانون آمپر، eddy currents یک میدان مغناطیسی و طبق قانون فاراده یک ولتاژ  $V_s$  (S نشان دهنده Secondary) تولید می کند. دامنه و فاز میدان مغناطیسی تولید شده توسط eddy currents با میدان اولیه متفاوت است. گیرنده، ولتاژ  $V_p$  و  $V_s$  را ثبت می کند. دامنه ولتاژ  $V_s$  به فرکانس میدانهای القایی، مساحت توده رسانا، هدایت ویژه توده رسانا و جهت سیم پیچ ها نسبت به زمین و نسبت به یکدیگر بستگی دارد.



شکل: نمای شماتیک از برداشتهای القای الکترومغناطیسی

میدان اولیه بسیار بزرگتر از میدان ثانویه است و هدف از برداشتهای الکترومغناطیسی تفکیک میدان اولیه (سیگنال فرستنده) از میدان ثانویه (سیگنال هدف) می باشد. توده های با هدایت ویژه زیاد (مانند کانسارهای فلزی یا نفوذ آب شور)، میدان های ثانویه قوی تولید می کنند. توده های با هدایت ویژه کم، میدان های ثانویه ضعیف تر تولید می کنند. اختلاف بین میدان های الکترومغناطیسی ارسالی و دریافتی، اطلاعاتی را در رابطه با جنس، اندازه و خصوصیات الکتریکی توده هادی زیر سطحی فراهم می آورد. چون القای جریان های الکتریکی توسط مولفه مغناطیسی میدان الکترومغناطیسی اولیه صورت می گیرد، نیازی به تماس مستقیم فرستنده و گیرنده با زمین نمی باشد. اندازه گیری های الکترومغناطیسی سطحی خیلی سریع تر از سایر روش های الکتریکی انجام می شوند. روش EM را می توان به سه صورت هابرد نیز انجام داد.

دو روش اصلی برای جداسازی میدان ثانویه از میدان اولیه عبارتند از:

- روش های الکترومغناطیسی موج پیوسته یا حوزه فرکانس (FDEM)

میدان های ثانویه قوی تولید می کنند. توده های با هدایت ویژه کم، میدان های ثانویه ضعیف تر تولید می کنند. اختلاف بین میدان های الکترومغناطیسی ارسالی و دریافتی، اطلاعاتی را در رابطه با جنس، اندازه و خصوصیات الکتریکی توده هادی زیر سطحی فراهم می آورد. چون القای جریان های الکتریکی توسط مولفه مغناطیسی میدان الکترومغناطیسی اولیه صورت می گیرد، نیازی به تماس مستقیم فرستنده و گیرنده با زمین نمی باشد. اندازه گیری های الکترومغناطیسی سطحی خیلی سریع تر از سایر روش های الکتریکی انجام می شوند. روش EM را می توان به سه صورت هابرد نیز انجام داد.

دو روش اصلی برای جداسازی میدان ثانویه از میدان اولیه عبارتند از:

- روش های الکترومغناطیسی موج پیوسته یا حوزه فرکانس (FDEM)

- روش های الکترومغناطیسی حوزه زمان (TDEM)

روش های FDEM مولفه های میدان پاسخ را که نسبت به میدان اولیه هم فاز و خارج از فاز هستند، جدا می کند. روش های TDEM میدان الکترومغناطیسی گذرای موجود بعد از قطع فرستنده را اندازه گیری می کنند. برداشتهای الکترومغناطیسی را می توان به روش سونداژنی و یا پروفیل زنی انجام داد. مفهوم این دو برداشت مشابه برداشتهای مقاومت ویژه الکتریکی می باشد. اکثر برداشتهای صحرائی EM بصورت پروفیل زنی انجام می شوند.